



CNC画像測定システム **NEXIV** 

# **NEXIV** VMZ-S 3020

千分台の公差管理を、 高精度/スピーディー/簡単に。



ストローク(X,Y,Z) 300×200×200 mm

# 測定用途に応じた6タイプの光学15倍ズームヘッド

1つのヘッドで、複数段階ズームに対応。サンプルの大きさや要求精度にあわせシームレスな測 定を実現いたします。

#### 標準倍率ズームヘッド(タイプ1~3)

光学/	ヘッド	光学倍率	総合倍率	ステージ上視野 (mm)	最小測定径(目安)*
	タイプ 1	0.5 ∼ 7.5×	18 ~ 270	9.33×7 ∼ 0.622×0.467	221 $\sim$ 15 $\mu m$
標準倍率	タイプ 2	1 ∼ 15×	36 ∼ 540	4.67×3.5 ∼ 0.311×0.233	111 $\sim$ 8 $\mu$ m
	タイプ 3	2 ~ 30×	72 ~ 1080	2.33×1.75 ~ 0.155×0.117	$53\sim4~\mu m$

コネクター、半導体パッケージ、PCB、MLCC、リードフレーム、カメラモジュール、レンズなど

#### 高倍率ズームヘッド(タイプ4/タイプTZ)

光学ヘッド		学ヘッド	光学倍率	総合倍率	ステージ上視野 (mm)	最小測定径(目安)*
= /立	古应宏	タイプ 4	4 ∼ 60×	144 ~ 2160	1.17×0.88 ~ 0.078×0.058	$34{\sim}2.2~\mu m$
	高倍率	タイプ TZ	1 ∼ 120×	36 ∼ 4320	4.67×3.5 ∼ 0.039×0.029	111 $\sim$ 0.9 $\mu m$

高密度基板、微細半導体パッケージ、MEMS部品 など

#### 広視野ズームヘッド(タイプA)

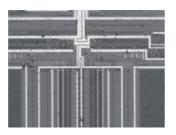
光学	ヘッド	光学倍率	総合倍率	ステージ上視野 (mm)	最小測定径(目安)*
広視野	タイプA	$0.35\sim3.5 imes$	$12.6 \sim 126$	13.3×10 ∼ 1.33×1	327 $\sim$ 33 $\mu m$

モールド部品、シートメタル、ゴム成形部品、機械部品 など

\*保証値ではありません。サンブル:キャリブレーションプレート。透過照明、画面内測定(ステージ移動なし)で、36点の測定点より最小二乗 円を作成し直径を算出し、測定結果の信頼性やキャリパー設置の容易性などから求めた参考値です。ヘッド選定時の目安としてご参照ください。



タイプ2ズームヘッド/8分割リング照明



ICチップ(光学8×) タイプ4ズームヘッド/垂直落射照明



樹脂部品(光学0.35×) タイプAズームヘッド/8分割リング照明

# 優れた視野内精度

視野内精度(PF2D、PFV2D)を新たに仕様化しました。ニコンの光学技術を駆使した高 品質な画像により、正確な寸法測定を実現します。

#### 最大許容プロービング誤差\*

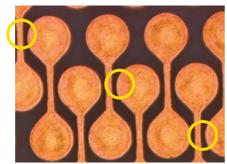
PF2D 0.8 µm

\*Type2ヘッド、15倍。自社が定めた評価方法による。円形状基準器の円パターンの全周を、均等に25点、かつ 画面内キャリパー位置が均等に分布するようにステージ移動を伴う測定。

#### 最大許容プローブプロービング誤差\*

P<sub>F</sub>V<sub>2</sub>D 0.3 μm

\* Type2ヘッド、15倍。 自社が定めた評価方法による。 画面内の1箇所で、円形状基準器の円パターン全周を25 点均等に測定。



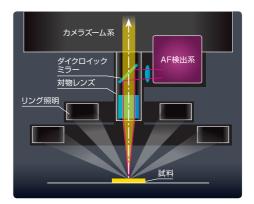
微細配線パターン(Type2ヘッド、光学15x) 視野の中心付近でなくても 信頼性の高い測定結果が得られます。

# 高速/高精度な2タイプのオートフォーカス(AF)

# TTL (Through the Lens) レーザーAF

高分解能/作動距離50 mmの高速TTL レーザーAFを標準装備。

低倍観察時でも段差のある狭部をシャー プに検出し、表面形状に依存しない高速 オートフォーカスが可能です。また、1000 点/秒の高速レーザースキャンにより、サ ンプルの断面形状を取得、高さ方向の形 状評価に対応します。



TTLレーザーAFのしくみ

#### イメージ(画像)AF

測定物の表面およびエッジを画像走 査するイメージAFは、TTLレーザー AFによる検出が困難なサンプル箇 所の高さ測定に威力を発揮。

最適アルゴリズムとプログレッシブ スキャンタイプのカメラの採用によ り、段差や面取りのあるワークでも 高速/高精度を実現します。

0 -

• 015

○ ← □ → 015

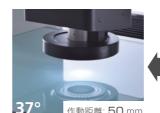
Auto-i 🕝 🕗

▶ 015

) 015

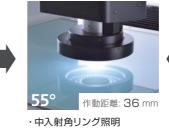
## 難しいエッジも検出可能な可動式リング照明

標準ヘッドは垂直落射照明、透過照明、可動式リング照明を搭載しています。

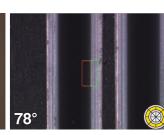


作動距離: 50 mm

・標準入射角リング照明







・垂直落射照明と大入射角リング照明(78°) の比較 [ドリル刃面(光学5×)]

# 0°(垂直落射照明)

・垂直落射照明と標準入射角リング照明(37°)の比較 [コネクタ(光学5×)]

落射照明では捉えられないエッジを、傾きのあるリング照明なら鮮明に取得可能です。

# 更なる高スループット《NEW

短距離ステージ移動の高速化により、更なる高スループット を実現しました。測定タクトタイムの短縮に貢献します。

<b>従来機</b> (VMZ-R3020)	182 秒	測定時間 34%短縮
VMZ-S3020	120秒	

 $*\phi50~\mu$ m、ピッチ: X,Y=0.2 mm、625個(縦25×横25)丸穴直径の連続測定時。 測定プログラムは共通、ステージ速度は最大、視野0.58×0.44 mmで測定。

#### より使いやすいデザイン《NEW

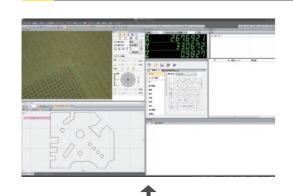
システム外観デザインの変更と共に、ステージ/光学ヘッド操作に使用するジョイスティックユ ニットは、より操作しやすく、長時間使用でも疲れにくいデザインに一新しました。

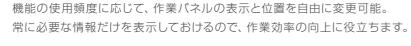


# Software 簡単/多機能な寸法測定ソフトウェア

NEXIVシリーズ共通の寸法測定ソフトウエア「NEXIV AutoMeasure(オートメジャー) |。 豊富な機能と分かりやすいGUIで高精度/スピーディ/簡単に寸法測定を行えます。

# 自由にカスタマイズできるパネル式GUI











メインパネルは測定作業の手順に伴って切り替わります。

- ・自動測定プログラム作成補助:ウィザード形式でティーチング手順をサポート。画面の指示に従うだけで簡単にリプレイを実行できます。
- ・測定コードのタグ付け管理:任意の測定コードを選択し、タグごとに色分けして分かりやすく管理できます。
- ·ガイドパネル:作業中の測定手順を自動表示します。

# 測定プログラミングサポート\* 《NEW

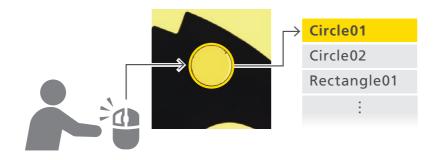
測定プログラム作成の一部設定をサポートする機能です。測定箇所を指定することでシステムが各種設定を自動で行い、測定コー ドを作成します。

#### スティッチング画像自動作成

CADデータを読み込むことで、CADと画像の重 ね合わせを自動実行。

# 測定コード自動作成

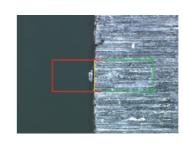
CADまたは、画像の輪郭上を指定することで、 自動で形状を認識して測定コードを作成。



\*本機能は単純形状に対応しています。目安:透過照明で、バラツキやごみが無く、輪郭がクリアに検出可能な貫通形状(円、四角、円弧)

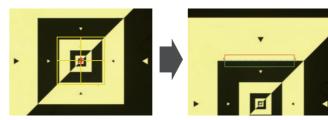
#### カスタマーズエッジセレクト機能

複数のエッジ候補から一つ のエッジを任意に検出・選 択できます。サンプル表面 のゴミなどで生じた不正な エッジを数値から除外し、 より正確な測定を行うこと ができます。

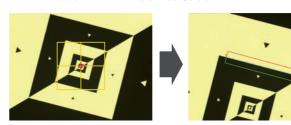


#### インテリジェントサーチ機能

あらかじめ登録したパターンの形状を探して測定を実行しま す。サンプルの位置ズレや傾きを自動補正して測定可能です。



あらかじめ設定したワークの形状を自動検出



位置や角度がずれていても検出可能(回転サーチ)

#### デジタルオペレーションガイド NEXIV Note

NEXIVの基本的な操作や機能を動画やスライドで独習できる アプリケーションです。NEXIV Noteを参照することで、簡単 な測定プログラムの作成が可能となります。



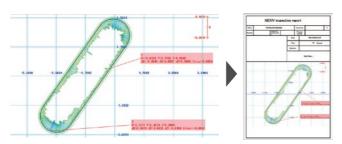
#### 機能例

メモ機能:申し送り事項など 情報共有に活用いただけます。



#### 形状評価機能

形状測定の結果と設計値の誤差を評価。結果を表や図で分か りやすく表示/出力します。



形状誤差の計算:軸方向、法線方向の誤差を算出。

設計値データの作成:キー入力のほか、CADデータからの作成、測 定データの交換による作成も可能。

測定値データの加工・出力:定ピッチ化等の加工後、CSV/NCファ イルを出力。

#### その他の機能

#### 

CADデータ(IGESまたはDXF形式)を取り込んで変換し、グラ フィックウインドウにサンプルの図面形状を表示。

#### 

NEXIVの寸法ソフトで、測定結果からDXFファイルを作成。

#### 

図面(または加工) データ上で測定手順を指示し、ワークの完成前に 自動測定プログラムを作成。

#### JIS/ISO規格準拠の結果評価機能 ········

真円度評価、平面度評価、真直度評価が可能。

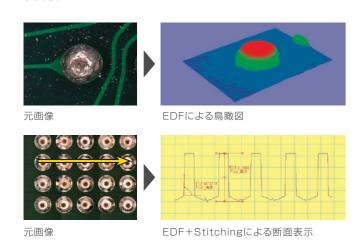
#### 

NEXIVの測定結果から任意のグラフィックや測定データを出力し、 検査成績書を作成。

# **Optional Software**

# 画像合成解析ソフト EDF/Stitching Express

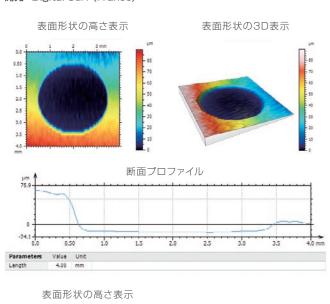
NEXIVで取り込んだEDF(焦点合成)画像/Stitching(貼り合わせ)画像を用いて、鳥瞰図表示や簡易断面評価などを行えます。複数のEDF画像を貼り合わせて、さらに広い範囲を形状評価することもできます。



# 表面形状評価ソフト MountainsMap X

NEXIVで出力したデータによる表面の評価が行えます。評価 結果は、操作順にレポートへ自動的に貼り付けられます。

開発: Digital Surf (France)



ISO 25178
Height Parameters

0.336

2.82 1.86 µm 1.13 µm

2.99 µm

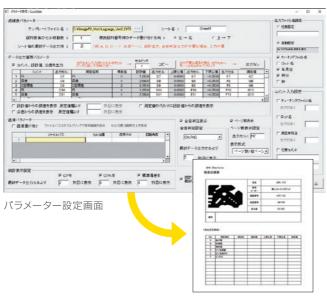
0.361 µm

## 検査成績表作成システム

# **ImageFit QC**

ユーザーが使用している形式に合わせて検査成績表を作成するソフトです。お使いの検査成績表を読み込み、測定結果を自動で反映できます。合否判定、統計結果\*1を自動で出力します。グラフ\*2作成機能により、測定結果の可視化にも対応しています。

※1:標準偏差、工程能力指数(Cp,Cpk)※2:折れ線グラフ、ヒストグラム

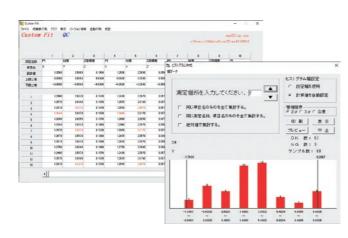


検査成績表(例)

# **Custom Fit QC**

10種類のテンプレートに測定結果を読み込み、合否判定、各計算結果\*1を自動で出力するソフトです。グラフ\*2作成機能により測定結果の可視化にも対応しています。

※1: 平均、最大値、最小値、幅、標準偏差、工程能力指数(Cp,Cpk) ※2: 折れ線グラフ、ヒストグラム、X-R管理図、散布図

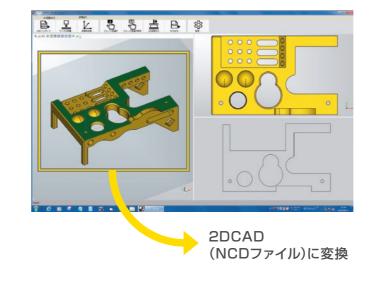


※検査成績表作成システムには別途エクセルが必要となります 共同開発:(株)アリア

#### **3D CAD Converter**

3DCADモデルを、NEXIV AutoMeasureで読み込み可能な2DCAD(NCDファイル)に変換するソフトウェアです。 AutoMeasureのレーザーAF/スキャンレーザー用に、切断面の2DCADの作成を行うことも可能です。

3DCADモデルは、STEP、あるいはIGESファイルに対応しています。



#### リードフレーム測定アプリケーション

管理に必要なリードの幅や間隔など指定した項目の測定が可能です。

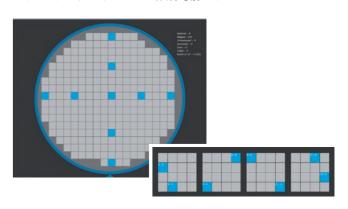
リード位置の自動検索により、簡易的に測定プログラムの作成が可能です。

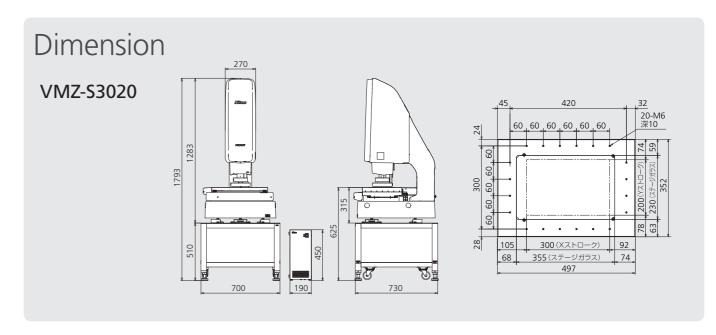


リード間隔を全ピン自動検索(オートスキャン機能)

# MapMeasure Pro

ウェハのチップマップを作成し、任意のチップを自動測定できます。また、トレイマップも作成可能です。





# Specifications

モデル	VMZ-S3020				
ストローク(X,Y,Z)	300×200×200 mm ※タイプTZ(低倍対物使用時) 250×200×200 mm				
最少表示単位	0.01 μm				
被検物最大質量			20 kg(精度保証値: 5 kg)		
測定精度 ※Lは測定長さ(mm)	Eux, mpe Euy, mpe $1.2 + 4L/1000~\mu{\rm m}$		Euxy, мре $2.0 + 4L/1000~\mu{\rm m}$	Euz, мре $1.2 + 5L/1000~\mu{\rm m}$	
	最大許容プロービング誤差 1).2): MPE P <sub>F2D</sub> 0.8 μm 最大許容プローブプロービング誤差 1).2): MPE P <sub>FV2D</sub> 0.3 μm				
カメラ	白黒/カラー 1/3型CMOS				
作動距離	タイプ1~3	タイプ4	タイプTZ	タイプA	
	50 mm	30 mm	高倍:11 mm/低倍:32 mm	73.5 mm(レーザーAF部63 mm)	
オートフォーカス	レーザーAF(タイプAはオプション) /イメージAF				
レーザー繰り返し精度1),3)	2 σ≦0.5 μm				
照明	タイプ1~4:垂直落射、透過、8分割リング照明(全系統白色LED光源/タイプ1, 2, 3は3角度、タイプ4は1角度)				
	タイプTZ:垂直落射、透過(VMZ-S3020の低倍側を除く)、暗視野照明 タイプA:垂直落射、透過、8分割リング照明(全系統白色LED光源/1角度)				
供給電源、消費電流	AC100 V-240 V,50/60 Hz / 4 A - 2 A				
寸法(W×D×H)/質量	<b>本体+測定台</b> : 700×730×1793 mm / 約265 kg				
	コントローラー: 190×450×450 mm / 約12 kg				
設置寸法(W×D)	2700×2400 mm				

<sup>1)</sup> 自社が定めた評価方法による。 2)Type2ヘッド、15倍時 3) サンブル:キャリブレーションプレートのクロム面。TypeAヘッドを除く。

#### ( VMZ-Sシリーズ 2021年リリース予定 )

VMZ-S4540

ストローク(X,Y,Z) 450×400×200 mm **VMZ-S6555** 

ストローク(X,Y,Z) 650×550×200 mm



詳細は販売店へお問い合わせください。

株式会社ニコン 産業機器事業部は、画像測定機のISO/IEC17025校正機関として、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) 認定センター (IAJapan) より、座標測定機の校正事業者 (長さの校正事業者及び座標測定機の校正事業者) として認定されており、画像測定機のISO/IEC17025校正業務を提供しています。(認定番号 JCSS0241)

認定日	2010年11月22日
種類	座標測定機
事業所名称	株式会社ニコン 産業機器事業部
恒久的施設による校正/現地校正の別	現地校正
最高測定能力(CMC)、(信頼の水準 約95%) [L=測定長さ(mm)]	420 mm以下: $0.32~\mu$ m 420 mm超 $1000~m$ m以下: $(0.29 + 0.64 \times L/1000)~\mu$ m ※実施できる号機に制限がございます。また、ニコン画像測定機 には $150/1617025$ に対応していない機種もございます。詳細 はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。



# 安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

クラス 1 レーザー製品 CLASS 1 LASER PRODUCT

本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。モニター画面は、はめ込み合成です。 カタログ記載の内容は2020年11月現在のものです。製品の価格、仕様、外観は製造者/販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。 © 2020 NIKON CORPORATION

で注意:本カタログに掲載した製品及び製品の技術(ソフトウェアを含む)は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等(技術を含む)に該当します。 輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取り下さい。



#### 株式会社ニコン

108-6290 東京都港区港南2-15-3(品川インターシティC棟) www.nikon.co.jp/

#### 株式会社 ニコン ソリューションズ

www.nsl.nikon.com

本 社 140-0015 東京都品川区西大井1-6-3 (株)ニコン大井ウエストビル3階



0.点一覧

京 (03)6433-3985 (096)243-3575 大阪 (06)6394-8802 (075)781-1170 札. 幌 (011)281-2535 京都 長崎 (095)844-2945 名古屋 (052)709-6851 福岡 (092)558-3601 鹿児島 (0995)44-7109 金 沢 (076)233-2177 大分 (097)538-1439

東京ショールーム、名古屋ショールーム、大阪ショールーム、熊本ショールーム

ご用命は当店へ

環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。

Printed in Japan 2CJ-NNXH-1(2011-3.0)Am/M